

# Облікова картка дисертації

## I. Загальні відомості

**Державний обліковий номер:** 0413U003686

**Особливі позначки:** відкрита

**Дата реєстрації:** 14-06-2013

**Статус:** Захищена

**Реквізити наказу МОН / наказу закладу:**



## II. Відомості про здобувача

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Василик Ярослав Вікторович

2. Vasylyk Iaroslav Viktorovych

**Кваліфікація:**

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Вид дисертації:** кандидат наук

**Аспірантура/Докторантура:** ні

**Шифр наукової спеціальності:** 01.04.07

**Назва наукової спеціальності:** Фізика твердого тіла

**Галузь / галузі знань:** Не застосовується

**Освітньо-наукова програма зі спеціальності:** Не застосовується

**Дата захисту:** 04-06-2013

**Спеціальність за освітою:** 7.070102

**Місце роботи здобувача:** Інститут металофізики ім.Г.В.Курдюмова

**Код за ЄДРПОУ:** 05417331

**Місцезнаходження:** м.Київ,бульв. Вернадського, 36

**Форма власності:**

**Сфера управління:** Національна академія наук України

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

### **III. Відомості про організацію, де відбувся захист**

**Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради):** Д 26.168.02

**Повне найменування юридичної особи:** Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України

**Код за ЄДРПОУ:** 05417331

**Місцезнаходження:** бульв. акад. Вернадського, 36, м. Київ, Київська обл., 03142, Україна

**Форма власності:**

**Сфера управління:** Національна академія наук України

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

### **IV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було виконано дисертацію**

**Повне найменування юридичної особи:** Інститут металофізики ім.Г.В.Курдюмова

**Код за ЄДРПОУ:** 05417331

**Місцезнаходження:** м.Київ,бульв. Вернадського, 36

**Форма власності:**

**Сфера управління:** Національна академія наук України

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

### **V. Відомості про дисертацію**

**Мова дисертації:**

**Коди тематичних рубрик:** 29.19

**Тема дисертації:**

1. Дифрактометрія монокристалів з довільними товщинами порушених поверхневих шарів та розмірами мікродефектів
2. Diffractometry of Single Crystals with Arbitrary Thicknesses of Disturbed Surface Layers and Microdefect Size

**Реферат:**

1. Виявлено ефект асиметрії азимутальної залежності нормованої повної інтегральної інтенсивності динамічної дифракції, який дозволив вперше встановити кількісно без руйнування характеристики технологічно порушених шарів монокристалів, товщини яких можуть бути співмірними або перевищувати довжину екстинкції. Апробовано модель багатопараметричної інтегральної дифрактометрії параметрів порушених поверхневих шарів монокристалів з додатково присутніми як однорідно, так і можливо неоднорідно розподіленими дефектами декількох типів, без обмежень на розміри дефектів та товщини шарів, тобто з врахуванням орієнтаційної залежності інтерференційного коефіцієнта поглинання та внеска інтерференції складових повної інтегральної інтенсивності динамічної дифракції від кінематично та динамічно розсіюючих шарів.

2. Asymmetry effect of azimuthal dependence of normalized dynamical diffraction total integrated intensity was discovered. For the first time this effect allowed us to evaluate characteristics of technological damages in single-

crystal layers without damaging them. The thickness of those can be commensurate with or greater than the extinction length. A model of multiparameter integrated diffractometry of damaged surface layers parameters in single crystals where also present are both homogeneously and possibly uniformly distributed defects of several types, with no restrictions on the defect sizes and layer thicknesses was validated, i.e. orientation dependence of interference absorption coefficient and the contribution of interference components of dynamical diffraction total integrated intensity of kinematical and dynamical scattering layers was taken into account.

**Державний реєстраційний номер ДіР:**

**Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки:**

**Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:**

**Підсумки дослідження:**

**Публікації:**

**Наукова (науково-технічна) продукція:**

**Соціально-економічна спрямованість:**

**Охоронні документи на ОПВ:**

**Впровадження результатів дисертації:**

**Зв'язок з науковими темами:**

## **VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Богданов Євген Іванович
2. Bogdanov Evgen Ivanovich

**Кваліфікація:** к.ф.-м.н., 01.04.07

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:**

**Код за ЄДРПОУ:**

**Місцезнаходження:**

**Форма власності:**

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

## **VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів**

**Офіційні опоненти**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Кладько Василь Петрович

2. Кладько Василь Петрович

**Кваліфікація:** д.ф.-м.н., 01.04.07

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:**

**Код за ЄДРПОУ:**

**Місцезнаходження:**

**Форма власності:**

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Фодчук Ігор Михайлович

2. Фодчук Ігор Михайлович

**Кваліфікація:** д.ф.-м.н., 01.04.07

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:**

**Код за ЄДРПОУ:**

**Місцезнаходження:**

**Форма власності:**

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Білоколос Євген Дмитрович

2. Білоколос Євген Дмитрович

**Кваліфікація:** д.ф.-м.н., 01.04.07

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:**

**Код за ЄДРПОУ:**

**Місцезнаходження:**

**Форма власності:**

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

**Рецензенти**

## **VIII. Заключні відомості**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові  
голови ради**

Молодкін Вадим Борисович

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові  
головуючого на засіданні**

Молодкін Вадим Борисович

**Відповідальний за підготовку  
облікових документів**

**Реєстратор**

**Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є  
відповідальним за реєстрацію наукової  
діяльності**



Юрченко Т.А.